## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-277139

(43)Date of publication of application: 02.10.2003

(51)Int.CI.

CO4B 35/46

H01G 4/12

(21)Application number: 2003-006649

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

15.01.2003

(72)Inventor: HORIE YUSAKU

NAKANO YUKIE

MASUMIYA SHIGESATO

(30)Priority

Priority number : 2002006065

Priority date: 15.01.2002

Priority country: JP

## (54) DIELECTRIC CERAMIC COMPOSITION AND ELECTRONIC PARTS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a dielectric ceramic composition having superior reduction resistance at firing, excellent temperature dependence of capacitance after firing, and an enhanced accelerated life of insulation resistance.

SOLUTION: The dielectric ceramic composition comprises a main component containing barium titanate, a fourth subcomponent containing an oxide of R1 (R1 is at least one kind selected from a first element group composed of rare earth elements having an effective ionic radius of less than 108 pm when having a coordination number of nine), a fifth subcomponent containing an oxide of R2 (R2 is at least one kind selected from a second element group composed of rare earth elements having an effective ionic radius of 108-113 pm when having a coordination number of nine).

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

11.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-277139 (P2003-277139A)

(43)公開日 平成15年10月2日(2003.10.2)

(51) Int.CL7	識別記号	FI	テーマコード( <del>参考</del> )
C 0 4 B 35/46		C 0 4 B 35/46	D 4G031
H01G 4/12	358	H01G 4/12	358 5E001
	361		361

#### 審査請求 未請求 請求項の数32 OL (全 22 頁)

(21) 出願番号	特願2003-6649(P2003-6649)	(71) 出願人	000003067
			TDK株式会社
(22)出顧日	平成15年1月15日(2003.1.15)		東京都中央区日本橋1丁目13番1号
	•	(72)発明者	堀江 優作
(31)優先権主張番号	特願2002-6065 (P2002-6065)		東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
(32)優先日	平成14年1月15日(2002.1.15)		ーディーケイ株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	中野幸恵
•			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
•			ーディーケイ株式会社内
•		(74)代理人	100097180
			弁理士 前田 均 (外2名)
•	. •		
	•	1	

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 誘電体磁器組成物および電子部品

## (57)【要約】

【課題】 焼成時の耐還元性に優れ、焼成後には優れた 容量温度特性を有するとともに、絶縁抵抗の加速寿命が 高められた誘電体磁器組成物を提供すること。

【解決手段】 チタン酸パリウムを含む主成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108pm~113pmの希土類元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5副成分とを、有する誘電体磁器組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 チタン酸パリウムを含む主成分と、 R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 **素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分** 

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する誘電体磁器組成物。

【請求項2】 前記第1元素群を構成する希土類元素の 有効イオン半径が106pm超である請求項1に記載の 誘電体磁器組成物。

【請求項3】 前記第1元素群を構成する希土類元素の 有効イオン半径を r 1 とし、前記第2元素群を構成する 希土類元素の有効イオン半径を r 2 とした場合に、 r 1 とr2との比 (r2/r1) が、1.007<r2/r 1<1.06の関係を満足するように、前記第1元素群 および前記第2元素群が構成されている請求項2に記載 の誘電体磁器組成物。

【請求項4】 チタン酸パリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくとも Yを含む)を含む第4副成分と、

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する誘電体磁器組成物。

【請求項5】 前記第1元素群に含まれるYの有効イオ 30 ン半径を r y とし、前記第2元素群を構成する希土類元 素の有効イオン半径を「2とした場合に、「yと「2と の比 (r2/ry) が、1.007<(r2/ry) < 1.05の関係を満足するように、前記第2元素群が構 成されている請求項4 に記載の誘電体磁器組成物。

【請求項6】 前記第1元素群に含まれるYの有効イオ ン半径を r y とし、前記第2元素群を構成する希土類元 素の有効イオン半径を『2とした場合に、『yと『2と の比(r 2/r y)が、1.007< (r 2/r y)< 1.03の関係を満足するように、前記第2元素群が構 40 成されている請求項4 に記載の誘電体磁器組成物。

【請求項7】 チタン酸バリウムを含む主成分と、 R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少 なくともTbを含む)を含む第5副成分とを、有する誘 50 0.5モル以下である請求項1〜16のいずれかに記載

電体磁器組成物。

【請求項8】 前記第1元素群を構成する希土類元素の 有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群に含まれる Tbの有効イオン半径をrtbとした場合に、rlとr t b との比 (r t b / r l ) が、1.018 < r t b / r 1 < 1.062の関係を満足するように、前記第1元 素群が構成されている請求項7に記載の誘電体磁器組成

2

【請求項9】 前記第1元素群を構成する希土類元素の 10 有効イオン半径を r 1 とし、前記第2元素群に含まれる Tbの有効イオン半径をァtbとした場合に、ァ1とァ t b との比 (r t b / r 1) が、1.018 < r t b / r1<1.022の関係を満足するように、前記第1元 素群が構成されている請求項7に記載の誘電体磁器組成

【請求項10】 前記主成分100モルに対する第5副 成分の比率が、Yの比率以上である請求項4~6のいず れかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項11】 前記主成分100モルに対する、第4 20 副成分および第5副成分の合計の比率が、10モル以下 (ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、R 1およびR2単独での比率)である請求項1~10のい ずれかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項12】 前記主成分100モルに対する各副成 分の比率が、第4副成分:0.1~10モル(ただし、 第4副成分のモル数は、R1単独での比率)、第5副成 分:0.1~10モル(ただし、第5副成分のモル数 は、R2単独での比率)である請求項1~11のいずれ かに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項13】 MgO、CaO、SrOおよびBaO から選ばれる少なくとも1種を含む第1副成分をさらに 有し、前記主成分100モルに対する第1副成分の比率 が、第1副成分:0.1~5モルである請求項1~12 のいずれかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項14】 SiO。 系の焼結助剤を含む第2副 成分をさらに有し、前記主成分100モルに対する第2 副成分の比率が、第2副成分:2~10モルである請求 項1~13のいずれかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項15】 前記焼結助剤が、(Ba, Ca) \*  $SiO_2 + x$  $(\hbar k l)$ , x = 0,  $8 \sim 1$ , 2)  $\ell k l$ 請求項14に記載の誘電体磁器組成物。

【請求項16】 V<sub>2</sub> O<sub>5</sub> 、MoO<sub>3</sub> から選ばれる少なくとも1種を含む第3副成分をさ らに有し、前記主成分100モルに対する第3副成分の 比率が、第3副成分:0.5モル以下である請求項1~ 15のいずれかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項17】 MnOおよびCr2 Os の少なく とも1種を含む第6副成分とをさらに有し、前記主成分 100モルに対する第6副成分の比率が、第6副成分:

#### の誘電体磁器組成物。

【請求項18】 前記誘電体磁器組成物を構成する誘電 体粒子のそれぞれの内部には、少なくとも前記R 1 およ びR2を含む拡散部分が存在している請求項1~17の いずれかに記載の誘電体磁器組成物。

【請求項19】 前記誘電体粒子は、実質的に前記R1 およびR2を含まない強誘電体部分と、該強誘電体部分 の周りに存在する拡散部分とを有し、

該拡散部分の周りには、粒界偏析部分が存在し、

1およびR2を含み、

前記拡散部分でのR 1 およびR 2 のそれぞれの存在量を MAR1およびMAR2とし、前記粒界偏析部分でのR 1およびR2のそれぞれの存在量をMBR1およびMB R2としたときに、(MBR1/MBR2)>1、およ v(MAR1/MAR2) < (MBR1/MBR2) o関係を満足する請求項18に記載の誘電体磁器組成物。

【請求項20】 前記拡散部分内での(MAR1/MA R2)の値が、前記粒界偏析部分側から前記強誘電体部 分側に向かうに連れて漸次減少している請求項19に記 20 載の誘電体磁器組成物。

【請求項21】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 体層を有する電子部品であって、

前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸バリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108 p m未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する電子部品。

【請求項22】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 体層を有する電子部品であって、

前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸バリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108 p m未満の希土類元素で構成される第1元 Yを含む)を含む第4副成分と、

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する電子部品。

【請求項23】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 体層を有する電子部品であって、

前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸バリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 50 iまたはNi合金である請求項24~26のいずれかに

半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分 ٤.

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少 なくともTbを含む)を含む第5副成分とを、有する電 子部品。

【請求項24】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 前記拡散部分および粒界偏析部分は、少なくとも前記R 10 体層と、内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ 素子本体を有する積層セラミックコンデンサであって、 前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸パリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する積層セラミックコンデンサ。

【請求項25】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 体層と、内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ 素子本体を有する積層セラミックコンデンサであって、 前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸パリウムを含む主成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくとも Yを含む)を含む第4副成分と、

R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5 副成分とを、有する積層セラミックコンデンサ。

【請求項26】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電 体層と、内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ 素子本体を有する積層セラミックコンデンサであって、 前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸パリウムを含む主成分と、

素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくとも 40 R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン 半径が108 p m未満の希土類元素で構成される第1元 素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分

> R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン 半径が108pm~113pmの希土類元素で構成され る第2元素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少 なくともTbを含む)を含む第5副成分とを、有する積 層セラミックコンデンサ。

> 【請求項27】 前記内部電極層に含まれる導電材がN

記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項28】 チタン酸パリウムを含む主成分と、 Mg Oを含む第1副成分と、

SiO<sub>2</sub> 系の焼結助剤を含む第2副成分と、

V<sub>2</sub> O<sub>5</sub> を含む第3副成分と、

R 1 の酸化物 (ただし、R 1 は、Y) を含む第4 副成分と、

R2の酸化物(ただし、R2は、Dy、TbおよびGd から選ばれる少なくとも1種)を含む第5副成分と、

Mn Oを含む第6副成分とを、有する誘電体磁器組成物であって、

前記主成分100モルに対する各副成分の比率が、

第1副成分:0.1~5モル、

第2副成分:2~10モル、

第3副成分:0.5モル以下、

第6副成分: 0.25モル未満である請求項11、1 2、18、19および20のいずれかに記載の誘電体磁 器組成物。

【請求項29】 前記焼結助剤が、(Ba, Ca)<sub>x</sub> SiO<sub>2+x</sub> (ただし、x=0.8~1.2)である 請求項28に記載の誘電体磁器組成物。

【請求項30】 誘電体磁器組成物で構成してある誘電体層と、NiまたはNi合金からなる導電材を主成分とする内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ素子本体を有する積層セラミックコンデンサであって、

前記誘電体磁器組成物が、

チタン酸パリウムを含む主成分と、

Mg Oを含む第1副成分と、

SiO<sub>2</sub> 系の焼結助剤を含む第2副成分と、

V₂ O₅ を含む第3副成分と、

R1の酸化物(ただし、R1は、Y)を含む第4副成分と、

R2の酸化物(ただし、R2は、Dy、TbおよびGdから選ばれる少なくとも1種)を含む第5副成分と、Mn Oを含む第6副成分とを、有し、

前記主成分100モルに対する各副成分の比率が、

第1副成分:0.1~5モル、

第2副成分:2~10モル、

第3副成分:0.5モル以下、

第4副成分および第5副成分の合計の比率:10モル以 40下(ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、

R1およびR2単独での比率)、

第6副成分: 0.25モル未満である

積層セラミックコンデンサ。

【請求項31】 前記焼結助剤が、( $Ba, Ca)_x$   $SiO_{2+x}$  (ただし、 $x=0.8\sim1.2$ )である 請求項30に記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項32】 定格電圧が100V以上である請求項30または31に記載の積層セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば積層セラミックコンデンサの誘電体層などとして用いられる誘電体磁器組成物と、その誘電体磁器組成物を誘電体層として用いる電子部品に関する。

[0002]

【従来の技術】電子部品の一例である積層セラミックコンデンサは、たとえば、所定の誘電体磁器組成物からなるセラミックグリーンシートと、所定パターンの内部電極層とを交互に重ね、その後一体化して得られるグリーンチップを、同時焼成して製造される。積層セラミックコンデンサの内部電極層は、焼成によりセラミック誘電体と一体化されるために、セラミック誘電体と反応しないような材料を選択する必要があった。このため、内部電極層を構成する材料として、従来では白金やパラジウムなどの高価な貴金属を用いることを余儀なくされていた。

【0003】しかしながら、近年ではニッケルや銅など前記焼結助剤が、(Ba, Ca)。 の安価な卑金属を用いることができる誘電体磁器組成物(ただし、x=0.8~1.2)である 20 が開発され、大幅なコストダウンが実現した。

【0004】近年、電子回路の高密度化に伴う電子部品の小型化に対する要求は高く、積層セラミックコンデンサの小型化、大容量化が急速に進んでいる。それに伴い、積層セラミックコンデンサにおける1層あたりの誘電体層の薄層化が進み、薄層化してもコンデンサとしての信頼性を維持できる誘電体磁器組成物が求められている。特に、高い定格電圧で使用される中耐圧用コンデンサの小型化、大容量には、誘電体磁器組成物に対して非常に高い信頼性が要求される。

【0005】従来、内部電極を構成する材料として卑金属を用いることができ、しかも静電容量の温度変化がEIA規格のX7R特性(−55~125℃、△C=±15%以内)を満足する技術として、本出願人は、特許文献1~2などに開示されている誘電体磁器組成物を提案した。これらの技術は、いずれも、Y2O。を添加し、絶縁抵抗(IR)の加速寿命を改善しようとしたものであった。しかし、急速に小型化、大容量化が進むなか、さらなる信頼性の向上が求められている。

【0006】一方、X7R特性を満足する別の技術として、たとえば特許文献3に開示されている誘電体磁器組成物も知られている。

【0007】 このような誘電体磁器組成物は、チタン酸バリウムに、ScおよびYの少なくとも1種の希土類元素の酸化物と、Gd、TbおよびDyの少なくとも1種の希土類元素の酸化物とが添加されたものである。すなわち特許文献3に開示されている技術は、チタン酸バリウムに対し、任意に分けられた2つの元素群からそれぞれ選ばれる少なくとも2種類の希土類元素の酸化物を添加することにより、EIA規格のX7R特性を満足さ

50 せ、しかも絶縁抵抗の加速寿命の向上を図ろうとするも

のである。

【0008】しかしながら、特許文献3に開示された技 術では、X7R特性を満足させようとすると、焼成後の 絶縁抵抗の加速寿命が短くなり、X7R特性と寿命との パランスを図ることに関して課題を有していた。しか も、さらなる小型化、大容量化が進むに従い、誘電損失  $(tan \delta)$  が大きくなり、DCバイアスなどの信頼性 も悪化する傾向があり、これらの改善が求められてい た。特に、定格電圧の高い中耐圧用の積層セラミックコ ンデンサの材料として用いようとすると、この信頼性の 10 問題から誘電体厚みを15μm以上に十分に厚くする必 要があった。なお、EIA規格のX8R特性の範囲を満 たすことを目的とした温度特性の良い誘電体材料が特許 文献4に開示されている。これは、温度特性を良好に保 つことを目的として、希土類元素を添加しているのであ って、そのため、添加する希土類元素の種類が異なって おり、また希土類元素のイオン半径に着目しているもの ではない。

【特許文献 1 】 特開平 6 - 8 4 6 9 2 号公報 【特許文献 2 】 特開平 6 - 3 4 2 7 3 5 号公報 【特許文献 3 】 特開平 1 0 - 2 2 3 4 7 1 号公報 【特許文献 4 】 特開 2 0 0 0 - 1 5 4 0 5 7 号公報 【0 0 0 9 】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、焼成時の耐湿元性に優れ、焼成後には優れた容量温度特性を有するとともに、絶縁抵抗の加速寿命が高められた誘電体磁器組成物を提供することである。また、本発明は、このような誘電体磁器組成物を用いて製造され、信頼性が高められた積層セラミックコンデンサなどの電子部品を提供することも目的とする。特に定格電圧の高い中耐圧用などの積層セラミックコンデンサなどの電子部品を提供することを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の第1の観点に係る誘電体磁器組成物は、チタン酸パリウムを含む主成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108pm~113pmの希土類元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5副成分とを、有する

[0011]前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径が106pm超であることが好ましい。

【0012】前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr2とした場合に、r1とr2との比(r2/r1)が、1.007<r2/r1 <1.06の関係を満足するように、前記第1元素群も50

よび前記第2元素群が構成されていることが好ましい。 【0013】本発明の第2の観点に係る誘電体磁器組成物は、チタン酸バリウムを含む主成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくともYを含む)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108pm~113pmの希

【0014】前記第1元素群に含まれるYの有効イオン半径をryとし、前配第2元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr2とした場合に、ryとr2との比(r2/ry)が、1.007<(r2/ry)<1.05の関係を満足するように、前配第2元素群が構成されていることが好ましい。

土類元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくと

も1種)を含む第5副成分とを、有する。

【0015】前記第1元素群に含まれるYの有効イオン 半径をryとし、前記第2元素群を構成する希土類元素 の有効イオン半径をr2とした場合に、ryとr2との 20 比(r2/ry)が、1.007<(r2/ry)< 1.03の関係を満足するように、前記第2元素群が構成されていることが好ましい。

【0016】本発明の第3の観点に係る誘電体磁器組成物は、チタン酸バリウムを含む主成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108pm~113pmの希土類元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくともTbを含む)を含む第5副成分とを、有する。

【0017】前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群に含まれるTbの有効イオン半径をrtbとした場合に、r1とrtbとの比(rtb/r1)が、1.018<rtb/r1</td>

1<1.062の関係を満足するように、前記第1元素群が構成されていることが好ましい。</td>

【0018】前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群に含まれるTbの有効イオン半径をrtbとした場合に、r1とrtbとの比(rtb/r1)が、1.018<rtb/r1 1<1.022の関係を満足するように、前記第1元素群が構成されていることが好ましい。

[0019]前記主成分100モルに対する第5副成分の比率が、Yの比率以上であることが好ましい。

【0020】前記主成分100モルに対する、第4副成分および第5副成分の合計の比率が、10モル以下(ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、R1およびR2単独での比率)であることが好ましい。

【0021】前記主成分100モルに対する各副成分の

比率が、第4副成分: 0.1~10モル(ただし、第4 副成分のモル数は、R1単独での比率)、第5副成分: 0. 1~10モル (ただし、第5副成分のモル数は、R 2単独での比率)であることが好ましい。

[0022] MgO、CaO、SrOおよびBaOから 選ばれる少なくとも1種を含む第1副成分をさらに有 し、前記主成分100モルに対する第1副成分の比率 が、第1副成分:0.1~5モルであることが好まし

【0023】SiO。 系の焼結助剤を含む第2副成分 10 をさらに有し、前記主成分100モルに対する第2副成 分の比率が、第2副成分:2~10モルであることが好 ましい。この場合において、前記焼結助剤が、(Ba, Ca) , SiO<sub>2+</sub> (ただし、 $x = 0.8 \sim 1.$ 2) であるととが好ましい。

[0024]  $V_2$   $O_5$  ,  $MoO_8$ およびWO₃ から選ばれる少なくとも1種を含む第3副成分をさらに 有し、前記主成分100モルに対する第3副成分の比率 が、第3副成分:0.5モル以下であることが好まし 610

[0025] MnOおよびCr<sub>2</sub> O<sub>3</sub> の少なくとも 1種を含む第6副成分とをさらに有し、前記主成分10 0モルに対する第6副成分の比率が、第6副成分:0. 5モル以下であることが好ましい。

【0026】前記誘電体磁器組成物を構成する誘電体粒 子のそれぞれの内部には、少なくとも前記R 1 およびR 2を含む拡散部分が存在していることが好ましい。

【0027】前記誘電体粒子は、実質的に前記R1およ びR2を含まない強誘電体部分と、該強誘電体部分の周 りに存在する拡散部分とを有し、該拡散部分の周りに は、粒界偏析部分が存在し、前記拡散部分および粒界偏 析部分は、少なくとも前記R1およびR2を含み、前記 拡散部分でのRlおよびR2のそれぞれの存在量をMA R1およびMAR2とし、前記粒界偏析部分でのR1お よびR2のそれぞれの存在量をMBR1およびMBR2 としたときに、(MBR1/MBR2)>1、および (MAR1/MAR2) < (MBR1/MBR2)の関 係を満足することが好ましい。

【0028】前記拡散部分内での(MAR1/MAR 側に向かうに連れて漸次減少していることが好ましい。 上記第1~3の観点に係る誘電体磁器組成物では、以下 に示す態様の第4の観点に係る発明が好ましい。本発明 の第4の観点に係る誘電体磁器組成物は、チタン酸パリ ウムを含む主成分と、Mg Oを含む第1副成分と、Si 〇2 系の焼結助剤を含む第2副成分と、V2 〇5 を含む第3副成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、 Y)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2 は、Dy、TbおよびGdから選ばれる少なくとも1 種)を含む第5副成分と、MnOを含む第6副成分と

を、有する誘電体磁器組成物であって、前記主成分10 0 モルに対する各副成分の比率が、

第1副成分:0.1~5モル、

第2副成分:2~10モル、

第3副成分:0.5モル以下、

第6副成分:0.25モル未満である。

第4の観点では、前記主成分100モルに対する、第4 副成分および第5副成分の合計の比率が、10モル以下 (ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、R 1およびR2単独での比率)であることが好ましい。第 4の観点では、前記主成分100モルに対する各副成分 の比率が、第4副成分:0.1~10モル(ただし、第 4副成分のモル数は、R1単独での比率)、第5副成 分:0.1~10モル(ただし、第5副成分のモル数 は、R2単独での比率)であることが好ましい。第4の 観点では、前記誘電体磁器組成物を構成する誘電体粒子 のそれぞれの内部には、少なくとも前記R1およびR2 を含む拡散部分が存在していることが好ましい。第4の 観点では、前記誘電体粒子は、実質的に前記R1および 20 R2を含まない強誘電体部分と、該強誘電体部分の周り に存在する拡散部分とを有し、該拡散部分の周りには、 粒界偏析部分が存在し、前記拡散部分および粒界偏析部 分は、少なくとも前配R1およびR2を含み、前配拡散 部分でのR1およびR2のそれぞれの存在量をMAR1 およびMAR2とし、前記粒界偏析部分でのR1および R2のそれぞれの存在量をMBR1およびMBR2とし たときに、(MBR 1/MBR 2) > 1、および (MA R1/MAR2) < (MBR1/MBR2) の関係を満 足することが好ましい。第4の観点では、前記拡散部分 30 内での (MAR1/MAR2) の値が、前記粒界偏析部 分側から前記強誘電体部分側に向かうに連れて漸次減少 していることが好ましい。第4の観点では、前記焼結助 剤が、(Ba, Ca) エ SiO2+ェ (ただし、x  $=0.8\sim1.2$ ) であることが好ましい。 【0029】本発明に係る電子部品は、誘電体層を有す

る電子部品であれば、特に限定されず、たとえば誘電体 層と共に内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ 素子本体を有する積層セラミックコンデンサ素子であ る。本発明では、前記誘電体層が、上記いずれかの誘電 2)の値が、前記粒界偏析部分側から前記強誘電体部分 40 体磁器組成物で構成してある。内部電極層に含まれる導 電材としては、特に限定されないが、たとえばNiまた はNi合金である。特に好ましい電子部品は、誘電体磁 器組成物で構成してある誘電体層を有する電子部品であ って、前記誘電体磁器組成物が、チタン酸パリウムを含 む主成分と、MgOを含む第1副成分と、SiO2 の焼結助剤を含む第2副成分と、V2 O5 を含む第 3副成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、Y)を含 む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、D y、TbおよびGdから選ばれる少なくとも1種)を含 50 む第5副成分と、MnOを含む第6副成分とを、有し、

前記主成分100モルに対する各副成分の比率が、

第1副成分:0.1~5モル、

第2副成分:2~10モル、

第3副成分: 0.5モル以下、

第4副成分および第5副成分の合計の比率:10モル以下(ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、R1およびR2単独での比率)、

第6副成分:0.25モル未満である。

この好ましい電子部品では、前記焼結助剤が、(Ba Ca)  $_x$   $SiO_2$   $_+$   $_x$  (ただし、 $_x$  = 0 .  $8\sim1$  . 2 )であることが好ましい。この好ましい電子部品では、前記誘電体層と共に、Ni またはNi 合金からなる 導電材を主成分とする内部電極層とが交互に積層してあるコンデンサ素子本体を有することが好ましい。定格電圧が100 V以上の中耐圧用の積層セラミックコンデンサに特に適している。

【0030】なお、本明細書に記載のイオン半径は、文献「R. D. Shannon, Acta Crystallogr., A32, 751(1976)」に基づく値である。

[0031]

【発明の作用および効果】本発明者らは、希土類元素の チタン酸バリウムに対する添加効果に関して研究を進 め、複数の希土類元素をチタン酸パリウムに対して添加 することが、髙温負荷寿命の向上に効果的である、との 知見を得た。そして、希土類元素のイオン半径の大小に より、希土類元素以外に、ともに添加される添加物元素 の分布状態が変化し、これにより、積層セラミックコン デンサに発現する電気特性が異なってくる、との知見を 得た。その後、これらを前提にさらに研究を進めた結 果、添加される希土類元素のイオン半径が大きいほど、 チタン酸パリウム粒子への固溶性が大きくなり、当該希 土類元素が前記チタン酸パリウム粒子の内部の深い部分 にまで分布する。そして、希土類元素や、添加物元素、 特にアルカリ土類元素の偏析が減少する。その結果、絶 縁抵抗は高くなり、高温負荷寿命などの信頼性は向上す るが、比誘電率は低下し、静電容量の温度変化が大きく なり、X7R特性を満足しなくなることを確認した。そ の反面、添加される希土類元素のイオン半径が小さい場 合には、静電容量の温度変化は小さいが、希土類元素や 40 アルカリ土類元素が、焼結助剤として添加されるSiな どともに偏析しやすく、コンデンサとしての信頼性が低 下するととを確認した。

【0032】そこで、本発明者らは、チタン酸バリウム に対して、希土類元素のイオン半径に着目し、イオン半径の異なる複数の希土類元素を添加する研究を進めた結果、本発明に到達したものである。

【0033】本発明の第1の観点では、様々な有効イオン半径を持つ希土類元素群を、108pmを境に2つの元素群に分け、これらをチタン酸バリウムに対して添加 50

している。第2の観点では、希土類元素を、Yを含む元素群と、108pm以上の有効イオン半径を持つ希土類元素群との2つの元素群に分け、これらをチタン酸バリウムに対して添加している。第3の観点では、希土類元素を、108pm未満の有効イオン半径を持つ希土類元素群と、Tbを含む元素群との2つの元素群に分け、これらをチタン酸バリウムに対して添加している。

【0034】本発明の第1~第3の観点に係る誘電体磁器組成物では、いずれも、焼成時の耐湿元性に優れ、焼成後には、比誘電率、誘電損失、絶縁抵抗、バイアス特性、破壊電圧、容量温度特性などにおいて優れた特性を有するとともに、絶縁抵抗の加速寿命が高められる。

【0035】本発明に係る電子部品では、本発明の誘電 体磁器組成物で構成してある誘電体層を有するので、絶 縁抵抗の加速寿命が高められている結果、その信頼性が 向上する。電子部品としては、特に限定されないが、積 層セラミックコンデンサ、圧電素子、チップインダク タ、チップバリスタ、チップサーミスタ、チップ抵抗、 その他の表面実装(SMD)チップ型電子部品が例示さ 20 れる。特に第4の観点によれば、定格電圧の高い(たと えば100 以上) 中耐圧用などの積層セラミックコン デンサなどに適した電子部品を提供することができる。 【0036】なお、従来技術の欄で示した特許文献3で は、任意に分けられた2つの元素群からそれぞれ選ばれ る複数の希土類元素を、チタン酸バリウムに対して添加 した誘電体磁器組成物が開示されている。しかしなが ら、この公報では、本発明のように、希土類元素をその 9配位時の有効イオン半径の大小により2つの元素群に 分けるという発明思想は何ら開示されていない。その結 30 果、との公報では、YとともにScを1つの元素群に属 させることとしている。これについては、従来技術の欄 に示した特許文献4も同様である。

【0037】 これに対し、本発明ではScを除外している。なぜなら、Scは、他の希土類元素と比較してイオン半径が大きく異なるため、9配位時の有効イオン半径が規定されていないからである。したがって本発明では、YがScとともに1つの元素群に属することはない

【0038】仮に、Scを有効イオン半径108pm以下の元素として用いた場合、X7R特性を満足できるが、絶縁抵抗の加速寿命を改善できる傾向にないことが確認されている(表3の試料24参照)。このような傾向を示す理由は、Scのイオン半径は、Yをはじめとしたその他の希土類元素と比較してかなり小さいため、その他の希土類元素と比較してチタン酸パリウム粒子への固溶性が大きく異なり、アルカリ土類元素の偏析を抑制する効果がないためであると考えられる。

[0039]

【発明の実施の形態】以下、本発明を、図面に示す実施 形態に基づき説明する。図1は本発明の一実施形態に係

る積層セラミックコンデンサの断面図、図2(A)は本 実施例の試料9を用いた誘電体磁器組成物の微細構造を EPMA分析して表されたMgの偏析状態を示す写真、 図2(B)は同試料を用いた誘電体磁器組成物の微細構 造をEPMA分析して表された希土類元素の偏析状態を 示す写真、図3(A)は比較例の試料19を用いた誘電 体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたM gの偏析状態を示す写真、図3(B)は同試料を用いた 誘電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表され た希土類元素の偏析状態を示す写真、図4(A)は比較 例の試料24を用いた誘電体磁器組成物の微細構造をE PMA分析して表されたMgの偏析状態を示す写真、図 4 (B) は同試料を用いた誘電体磁器組成物の微細構造 をEPMA分析して表された希土類元素の偏析状態を示 す写真、図5(A)は比較例の試料18を用いた誘電体 磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたMg の偏析状態を示す写真、図5(B)は同試料を用いた誘 電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表された 希土類元素の偏析状態を示す写真、図6は本実施例の試 料21と同一の組成であるが、BaTiO。 の粒径を 1μmとした試料21-1を用いた誘電体磁器組成物の 微細構造をTEMにより観察した写真、図7(A)は図 6の誘電体磁器組成物に含まれる誘電体粒子の微細構造 を模式的に表した模式図、図7(B)は同図(A)の誘 電体粒子の各領域における希土類元素R1およびR2の 分布濃度(存在量)を分析し、これを模式的に表した。 図、図8は本発明の実施例と比較例のそれぞれの試料を 用いたコンデンサの容量温度特性を示すグラフである。 【0040】図1に示すように、本発明の一実施形態に 係る積層セラミックコンデンサ1は、誘電体層2と内部 30 電極層3とが交互に積層された構成のコンデンサ素子本 体10を有する。とのコンデンサ素子本体10の両端部 には、素子本体10の内部で交互に配置された内部電極 層3と各々導通する一対の外部電極4が形成してある。 コンデンサ素子本体10の形状に特に制限はないが、通 常、直方体状とされる。また、その寸法にも特に制限は なく、用途に応じて適当な寸法とすればよいが、通常、  $(0.6\sim5.6mm)\times(0.3\sim5.0mm)\times$ (0.3~1.9mm)程度である。

【0041】内部電極層3は、各端面がコンデンサ素子 40本体10の対向する2端部の表面に交互に露出するように積層してある。一対の外部電極4は、コンデンサ素子本体10の両端部に形成され、交互に配置された内部電極層3の露出端面に接続されて、コンデンサ回路を構成する。

1.010である)を含む主成分と、R1の酸化物(ただし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108pm~113pmの希土類元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくとも1種)を含む第5副成分とを、有する。

14

【10043】第1の観点では、前記第1元素群には、Y (107.5pm), Ho (107.2pm), Er (106. 2pm), Tm (105. 2pm), Yb (104.2pm) およびLu (103.2pm) が含 まれる。また、第1の観点では、前記第2元素群には、 Dy (108. 3pm), Tb (109. 5pm), G d (110.7pm)、およびEu (112pm)が含 \*th3. Sm(113.2pm), Pm(114.4p m), Nd (116. 3pm), Pr (117. 9p m)、Ce (119.6pm) およびLa (121.6 р ш) については、本発明では除かれる。 これらのS m、Pm、Nd、Pr、CeおよびLaは、9配位時の 有効イオン半径が113pmを超える希土類元素である からである。括弧内の数字は9配位時の有効イオン半径 を示す。以下同様である。なお、Scについては本発明 では除かれる。Scについては9配位時の有効イオン半 径が規定されていないからである。

【0044】第1の観点では、前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径が106pm超であるととが好ましい。このような第1元素群には、Y、Ho、Erが含まれる。第1元素群の中で有効イオン半径が小さい希土類元素を用いると、異相(偏析)が発生するととがある。異相が発生すると、チタン酸バリウム粒子への固溶性が低下し、最終的にはコンデンサとしての信頼性が低下するおそれがある。そこで、前記第1元素群を構成する希土類元素の中でも、有効イオン半径が大きいものを用いることがより好ましく、特に好ましくは、有効イオン半径が107pm超の前記第1元素群を構成する希土類元素を用いる。このような第1元素群には、Y、Hoが含まれる。より好ましくは、Yである。

【0045】第1の観点では、前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr2とした場合に、r1とr2との比(r2/r1)が、1.007<r2/r1<1.06の関係を満足するように、前記第1元素群および前記第2元素群が構成されているとか好ましい。

【0046】第2の観点に係る誘電体磁器組成物では、 チタン酸パリウム(好ましくは、組成式Ba。 TiO 2+ 。 で表され、mが0.995≤m≤1.010で あり、BaとTiとの比が0.995≤Ba/Ti≤ 50 1.010である)を含む主成分と、R1の酸化物(た だし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm 未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる 少なくとも1種。ただし、少なくともYを含む)を含む 第4副成分と、R2の酸化物(ただし、R2は、9配位 時の有効イオン半径が108pm~113pmの希土類 元素で構成される第2元素群から選ばれる少なくとも1 種)を含む第5副成分とを、有する。

【0048】第2の観点では、前記第1元素群に含まれるYの有効イオン半径をryとし、前記第2元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr2とした場合に、ryとr2との比(r2/ry)が、1.007<(r2/ry)<1.05の関係を満足するように、前記第2元素群が構成されていることが好ましい。このような第2元素群には、Dy、Tb、Gd、Euが含まれる。

【0049】第2の観点では、前記第1元素群に含まれ るYの有効イオン半径をryとし、前記第2元素群を構 成する希土類元素の有効イオン半径をr2とした場合 に、ryとr2との比(r2/ry)が、1.007< (r2/ry) <1.03の関係を満足するように、前 記第2元素群が構成されていることが好ましい。 このよ うな第2元素群には、Dy、Tb、Gdが含まれる。 【0050】第3の観点に係る誘電体磁器組成物では、 チタン酸バリウム(好ましくは、組成式Bam 2 + m で表され、mが0.995≦m≦1.010で 30 あり、BaとTiとの比が0.995≦Ba/Ti≦ 1.010である)を含む主成分と、R1の酸化物(た だし、R1は、9配位時の有効イオン半径が108pm 未満の希土類元素で構成される第1元素群から選ばれる 少なくとも1種)を含む第4副成分と、R2の酸化物 (ただし、R2は、9配位時の有効イオン半径が108 pm~113pmの希土類元素で構成される第2元素群 から選ばれる少なくとも1種。ただし、少なくともTb を含む)を含む第5副成分とを、有する。

【0051】第3の観点では、前記第1元素群には、 Y、Ho、Er、Tm、YbおよびLuが含まれる。また、第3の観点では、前記第2元素群が、Tbのみで構成されていることが好ましい。

b、Luが含まれる。

【0053】第3の観点では、前記第1元素群を構成する希土類元素の有効イオン半径をr1とし、前記第2元素群に含まれるTbの有効イオン半径をrtbとした場合に、r1とrtbとの比(rtb/r1)が、1.018
18
rtb/r1<1.022の関係を満足するように、前記第1元素群が構成されていることが好ましい。このような第1元素群には、Y、Hoが含まれる。</p>

16

【0054】本発明の誘電体磁器組成物では、前記主成分100モルに対する第5副成分の比率が、Yの比率以上であることが好ましい。ただし、第5副成分の比率が多すぎると、静電容量の温度特性が悪化するおそれがある。このため、第5副成分とYとの比率は、より好ましくは第5副成分:Y=50~90%:10~50%:30~50%である。

【0055】本発明の誘電体磁器組成物では、前記主成 分100モルに対する各副成分の比率が、第4副成分: 0.1~10モル、および第5副成分:0.1~10モ 20 ルであることが好ましく、より好ましくは、第4副成 分: 0. 2~5モル、および第5副成分: 0. 2~5モ ルである。第4副成分の比率は、R1酸化物のモル数で はなく、R1単独のモル比である。すなわち、例えば第 4副成分としてY酸化物を用いた場合、第4副成分の比 率が1モルであることは、Y2 O3 の比率が1モル なのではなく、Yの比率が1モルであることを意味す る。第5副成分の比率は、R2酸化物のモル数ではな く、R2単独のモル比である。すなわち、例えば第5副 成分としてTbの酸化物を用いた場合、第5副成分の比 率が1モルであることは、Tb Onの比率が1モ ルなのではなく、Tbの比率が1モルであることを意味 する。

【0056】本発明の誘電体磁器組成物において、第4副成分(R1の酸化物)は、容量温度特性を平坦化する効果を示す。第4副成分の含有量が少なすぎると、とのような効果が不十分となり、容量温度特性が悪くなってしまう。一方、含有量が多すぎると、焼結性が悪化する傾向にある。第4副成分のうちでは、特性改善効果が高く、しかも安価であることから、Y酸化物、Ho酸化物が好ましく、より好ましくはY酸化物である。

【0057】本発明の誘電体磁器組成物において、第5副成分(R2の酸化物)は、絶縁抵抗(IR)、IR寿命およびDCバイアスを改善する効果を示す。ただし、R2酸化物の含有量が多すぎると、容量温度特性が悪化する傾向にある。第5副成分のうちでは、特性改善効果が高いことから、Dy酸化物、Tb酸化物、Gd酸化物が好ましく、より好ましくはTb酸化物である。

18 < r t b / r 1 < 1. 062 の関係を満足するよう 【0058】本発明の誘電体磁器組成物では、前記主成 に、前記第1元素群が構成されていることが好ましい。 分100 モルに対する、第4副成分および第5副成分の このような第1元素群には、Y、Ho、Er、Tm、Y 50 合計の比率が、好ましくは10 モル以下、より好ましく

は5モル以下である。ただし、第4副成分および第5副 成分のモル数は、R1およびR2単独での比率である。 焼結性を良好に保つためである。

17

【0059】本発明の誘電体磁器組成物には、必要に応 じ、MgO、CaO、SrOおよびBaOから選ばれる 少なくとも1種を含む第1副成分がさらに添加してある ことが好ましい。前記主成分100モルに対する第1副 成分の比率は、好ましくは0.1~5モルである。第1 副成分の含有量が少なすぎると、容量温度変化率が大き くなってしまう。一方、含有量が多すぎると、焼結性が 10 悪化する。なお、第1副成分中における各酸化物の構成 比率は任意である。

【0060】本発明の誘電体磁器組成物には、SiO 系の焼結助剤を含む第2副成分がさらに添加してあ ることが好ましい。この場合に、前記焼結助剤が、(B a, Ca),  $SiO_{2+x}$ (ただし、 $x=0.8\sim$ 1.2) であることがさらに好ましい。

【0061】前記主成分100モルに対する第2副成分 の比率は、好ましくは2~10モル、より好ましくは2 ~5 モルである。第2副成分中に(Ba, Ca), iO2+ x が含まれる場合において、第2副成分中の BaOおよびCaOは第1副成分にも含まれるが、複合 酸化物である (Ba, Ca) SiO2+ k は融点 が低いため主成分に対する反応性が良好なので、本実施 形態ではBaOおよび/またはCaOを上記複合酸化物 としても添加することが好ましい。第2副成分の含有量 が少なすぎると、容量温度特性が悪くなり、また、IR (絶縁抵抗)が低下する。一方、含有量が多すぎると、 IR寿命が不十分となるほか、誘電率の急激な低下が生 じてしまう。(Ba, Ca)、 SiО₂+x におけ 30 くなる。このため、これらの元素を含むBaTiO。 るxは、好ましくは0.8~1.2であり、より好まし くは0.9~1.1である。xが小さすぎると、すなわ ちSiO。 が多すぎると、主成分に含まれるチタン酸 バリウムと反応して誘電体特性を悪化させてしまう。一 方、xが大きすぎると、融点が高くなって焼結性を悪化 させるため、好ましくない。なお、第2副成分において BaとCaとの比率は任意であり、一方だけを含有する ものであってもよい。

【0062】本発明の誘電体磁器組成物には、Vz 〇 , MoO<sub>3</sub> およびWO<sub>3</sub> から選ばれる少なくと も1種を含む第3副成分がさらに添加してあることが好 ましい。前記主成分100モルに対する第3副成分の比 率は、好ましくは0.5モル以下、より好ましくは0. 01~0.1モルである。第3副成分は、キュリー温度 以上での容量温度特性を平坦化する効果と、IR寿命を 向上させる効果とを示す。第3副成分の含有量が少なす ぎると、このような効果が不十分となる。一方、含有量 が多すぎると、 I R が着しく低下する。なお、第3副成 分中における各酸化物の構成比率は任意である。

よびCr2 O2 の少なくとも1種を含む第6副成分 がさらに添加してあることが好ましい。この第6副成分 は、焼結を促進する効果と、IRを高くする効果と、I R寿命を向上させる効果とを示す。このような効果を十 分に得るためには、前記主成分100モルに対する第6 副成分の比率が0.01モル以上であることが好まし い。ただし、第6副成分の含有量が多すぎると容量温度 特性に悪影響を与えるので、好ましくは0.5モル以下 とする。CR積を向上させるためには、より好ましくは 0.25モル未満とする。

18

【0064】本発明の誘電体磁器組成物には、上記各酸 化物のほか、Ala O。 が含まれていてもよい。A 〇。 は容量温度特性にあまり影響を与えず、焼 結性、「Rおよび「R寿命を改善する効果を示す。ただ し、Ala Os の含有量が多すぎると焼結性が悪化 してIRが低くなるため、前記主成分100モルに対す るA12 〇3 の比率は、好ましくは1モル以下、さ らに好ましくは、誘電体磁器組成物全体の1モル以下で

【0065】なお、本明細書では、主成分および各副成 分を構成する各酸化物を化学量論組成で表しているが、 各酸化物の酸化状態は、化学量論組成から外れるもので あってもよい。ただし、各副成分の上記比率は、各副成 分を構成する酸化物に含有される金属量から上記化学量 論組成の酸化物に換算して求める。

【0066】なお、Sr、ZrおよびSnの少なくとも 1種が、ペロブスカイト構造を構成する主成分中のBa またはTiを置換している場合、キュリー温度が低温側 にシフトするため、125 ℃以上での容量温度特性が悪

[例えば(Ba, Sr) TiO。] を主成分として用 いないことが好ましい。ただし、不純物として含有され るレベル(誘電体磁器組成物全体の0.1モル%程度以 下〉であれば、特に問題はない。

【0067】誘電体層2の厚さは、一層あたり、通常、 40μm以下、特に30μm以下である。厚さの下限 は、通常、0.5μm程度である。なお、誘電体層2の 積層数は、通常2~1000程度とする。

【0068】誘電体層2は、たとえば図7(A)に示す ように、誘電体粒子22と、該誘電体粒子22の周りに 存在する粒界偏析部分24とで構成される。なお、同図 での符号25は粒界を示す。誘電体粒子22は、強誘電 体部分222と、該強誘電体部分222の周りに存在す る拡散部分224とを有する。強誘電体部分222は、 実質的に前記R1およびR2を含まないことが好まし い。実質的に前記R1およびR2を含まないとは、完全 に強誘電体部分で構成されているものの他、本発明の作 用効果を奏することができる程度にまでR1およびR2 を含有しているものをも含む趣旨である。

【0063】本発明の誘電体磁器組成物には、MnOお 50 【0069】拡散部分224および粒界偏析部分24に

は、少なくとも前記R1およびR2が固溶しているととが好ましい。

【0070】より好ましくは、粒界偏析部分24には、R1の方がR2より多く固溶している。すなわち粒界偏析部分24でのR1およびR2のそれぞれの存在量をMBR1およびMBR2としたときに、(MBR1/MBR2)>1の関係を満足することがより好ましい。

【0071】より好ましくは、拡散部分224には、粒子22の内部方向(粒界偏析部分24側から強誘電体部分222側)に向かうに連れて、R2が多く固溶してい 10 る。すなわち拡散部分224でのR1およびR2のそれぞれの存在量をMAR1およびMAR2としたときの(MAR1/MAR2)の値が、前記粒界偏析部分24側から前記強誘電体部分222側に向かうに連れて漸次

【0072】より好ましくは、拡散部分224でのR 1 およびR 2の存在量の比(MAR1/MAR2)の値が、粒界偏析部分24でのR 1 およびR 2の存在量の比(MBR1/MBR2)の値よりも小さい。すなわち(MAR1/MAR2)<(MBR1/MBR2)の関 20係を満足することがより好ましい。

減少していることがより好ましい。

【0073】 こうした構造の誘電体粒子22を有することで、誘電体磁器組成物の、-55℃~125℃の温度 範囲での容量温度依存性が小さくなり、絶縁抵抗の加速 寿命(高温負荷寿命)が高められる。

【0074】誘電体粒子22の平均結晶粒径は、特に限 定されず、誘電体層2の厚さなどに応じて例えば0.1 ~5 µmの範囲から適宜決定すればよい。容量温度特性 は、一層あたりの誘電体層2が薄いほど悪化し、また、 平均結晶粒径を小さくするほど悪化する傾向にある。と のため、本発明の誘電体磁器組成物は、平均結晶粒径を 小さくする必要がある場合に、具体的には、平均結晶粒 径が0.1~0.5μπである場合に特に有効である。 また、平均結晶粒径を小さくすれば、IR寿命が長くな り、また、直流電界下での容量の経時変化が少なくなる ため、この点からも平均結晶粒径は上記のように小さい ことが好ましい。上記第1~3の観点に係る誘電体磁器 組成物では、以下に示す態様の第4の観点に係る発明が 好ましい。本発明の第4の観点に係る誘電体磁器組成物 は、チタン酸パリウムを含む主成分と、MgOを含む第 1 副成分と、S i O<sub>2</sub> 系の焼結助剤を含む第2 副成分 と、V<sub>2</sub> O<sub>5</sub> を含む第3副成分と、R1の酸化物 (ただし、R1は、Y)を含む第4副成分と、R2の酸 化物(たたし、R2は、Dy、TbおよびGdから選ば れる少なくとも1種)を含む第5副成分と、MnOを含 む第6副成分とを、有する誘電体磁器組成物であって、 前記主成分100モルに対する各副成分の比率が、

第1副成分:0.1~5 モル、 第2副成分:2~10モル、 第3副成分:0.5モル以下、 第6副成分: 0.25モル未満である。

第4の観点では、前記主成分100モルに対する、第4 副成分および第5副成分の合計の比率が、10モル以下 (ただし、第4副成分および第5副成分のモル数は、R l およびR2単独での比率)であることが好ましい。第 4の観点では、前記主成分100モルに対する各副成分 の比率が、第4副成分:0.1~10モル(ただし、第 4副成分のモル数は、R1単独での比率)、第5副成 分:0.1~10モル(ただし、第5副成分のモル数 は、R2単独での比率)であることが好ましい。第4の 観点では、前記誘電体磁器組成物を構成する誘電体粒子 22のそれぞれの内部には、少なくとも前記R1および R2を含む拡散部分224が存在していることが好まし い。第4の観点では、前記誘電体粒子22は、実質的に 前記R1およびR2を含まない強誘電体部分222と、 該強誘電体部分222の周りに存在する拡散部分224 とを有し、該拡散部分224の周りには、粒界偏析部分 24が存在し、前記拡散部分224および粒界偏析部分 24は、少なくとも前記R1およびR2を含み、前記拡 散部分224でのR1およびR2のそれぞれの存在量を MAR1およびMAR2とし、前記粒界偏析部分24で のR 1 およびR 2 のそれぞれの存在量をMBR 1 および MBR2としたときに、(MBR1/MBR2)>1、 および (MAR1/MAR2) < (MBR1/MBR 2) の関係を満足することが好ましい。第4の観点で は、前記拡散部分224内での (MAR1/MAR2) の値が、前記粒界偏析部分24側から前記強誘電体部分 222側に向かうに連れて漸次減少していることが好ま しい。第4の観点では、前記焼結助剤が、(Ba, C  $a > x SiO_2 + x$ (ただし、 $x = 0.8 \sim 1.$ 2) であることが好ましい。

【0075】内部電極層3に含有される導電材は特に限定されないが、誘電体層2の構成材料が耐遠元性を有するため、卑金属を用いることができる。導電材として用いる卑金属としては、NiまたはNi合金が好ましい。Ni合金としては、Mn、Cr、CoもよびAlから選択される1種以上の元素とNiとの合金が好ましく、合金中のNi含有量は95重量%以上であることが好ましい。なお、NiまたはNi合金中には、P等の各種微量成分が0.1重量%程度以下含まれていてもよい。内部電極層3の厚さは用途等に応じて適宜決定すればよいが、通常、 $0.5\sim5~\mu m$ 、特に $0.5\sim2.5~\mu m$ 程度であることが好ましい。

[0076]外部電極4に含有される導電材は特に限定されないが、本発明では安価なNi, Cuや、これらの合金を用いることができる。外部電極4の厚さは用途等に応じて適宜決定されればよいが、通常、 $10\sim50\,\mu$  m程度であることが好ましい。

[0077] 本発明の誘電体磁器組成物を用いた積層セ 50 ラミックコンデンサは、従来の積層セラミックコンデン

40

21

サと同様に、ペーストを用いた通常の印刷法やシート法 によりグリーンチップを作製し、これを焼成した後、外 部電極を印刷または転写して焼成することにより製造さ れる。以下、製造方法について具体的に説明する。

【0078】まず、誘電体層用ペーストに含まれる誘電 体磁器組成物粉末を準備し、これを塗料化して、誘電体 層用ペーストを調整する。

【0079】誘電体層用ペーストは、誘電体磁器組成物 粉末と有機ピヒクルとを混練した有機系の塗料であって もよく、水系の塗料であってもよい。

【0080】誘電体磁器組成物粉末としては、上記した 酸化物やその混合物、複合酸化物を用いることができる が、その他、焼成により上記した酸化物や複合酸化物と なる各種化合物、例えば、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸 塩、水酸化物、有機金属化合物等から適宜選択し、混合 して用いるとともできる。誘電体磁器組成物粉末中の各 化合物の含有量は、焼成後に上記した誘電体磁器組成物 の組成となるように決定すればよい。塗料化する前の状 態で、誘電体磁器組成物粉末の粒径は、通常、平均粒径 0. 1~3 μm程度である。

【0081】有機ビヒクルとは、バインダを有機溶剤中 に溶解したものである。有機ビヒクルに用いるバインダ は特に限定されず、エチルセルロース、ポリビニルブチ ラール等の通常の各種パインダから適宜選択すればよ い。また、用いる有機溶剤も特に限定されず、印刷法や シート法など、利用する方法に応じて、テルビネオー ル、ブチルカルビトール、アセトン、トルエン等の各種 有機溶剤から適宜選択すればよい。

【0082】また、誘電体層用ペーストを水系の塗料と する場合には、水溶性のパインダや分散剤などを水に溶 30 解させた水系ピヒクルと、誘電体原料とを混練すればよ い。水系ビヒクルに用いる水溶性バインダは特に限定さ れず、例えば、ポリビニルアルコール、セルロース、水 溶性アクリル樹脂などを用いればよい。

【0083】内部電極層用ペーストは、上記した各種導 電性金属や合金からなる導電材、あるいは焼成後に上記 した導電材となる各種酸化物、有機金属化合物、レジネ ート等と、上記した有機ビヒクルとを混練して調製す る。外部電極用ペーストは、上記した内部電極層用ペー ストと同様にして調製すればよい。

【0084】上記した各ペースト中の有機ピヒクルの含 有量に特に制限はなく、通常の含有量、例えば、バイン ダは1~5重量%程度、溶剤は10~50重量%程度と すればよい。また、各ペースト中には、必要に応じて各 種分散剤、可塑剤、誘電体、絶縁体等から選択される添 加物が含有されていてもよい。 これらの総含有量は、1 0重量%以下とすることが好ましい。

【0085】印刷法を用いる場合、誘電体層用ペースト および内部電極層用ベーストを、PET等の基板上に積 層印刷し、所定形状に切断した後、基板から剥離してグ 50 よりIR寿命を著しく長くすることができるので、信頼

リーンチップとする。

【0086】また、シート法を用いる場合、誘電体層用 ペーストを用いてグリーンシートを形成し、この上に内 部電極層用ペーストを印刷した後、とれらを積層してグ リーンチップとする。

【0087】焼成前に、グリーンチップに脱パインダ処 理を施す。脱バインダ処理は、内部電極層ペースト中の 導電材の種類に応じて適宜決定されればよいが、導電材 としてNiやNi合金等の卑金属を用いる場合、脱パイ 10 ンダ雰囲気中の酸素分圧を10-45 ~105 とすることが好ましい。酸素分圧が前記範囲未満である と、脱バインダ効果が低下する。また酸素分圧が前記範 囲を超えると、内部電極層が酸化する傾向にある。

【0088】また、それ以外の脱バインダ条件として は、昇温速度を好ましくは5~300℃/時間、より好 ましくは10~100℃/時間、保持温度を好ましくは 180~400℃、より好ましくは200~350℃、 温度保持時間を好ましくは0.5~24時間、より好ま しくは2~20時間とする。また、焼成雰囲気は、空気 20 もしくは還元性雰囲気とすることが好ましく、還元性雰 囲気における雰囲気ガスとしては、たとえばN2 とH との混合ガスを加湿して用いることが好ましい。

【0089】グリーンチップ焼成時の雰囲気は、内部電 極層用ペースト中の導電材の種類に応じて適宜決定され ればよいが、導電材としてNiやNi合金等の卑金属を 用いる場合、焼成雰囲気中の酸素分圧は、10-6~1 0-4 Paとすることが好ましい。酸素分圧が前配範囲 未満であると、内部電極層の導電材が異常焼結を起こ し、途切れてしまうことがある。また、酸素分圧が前記 範囲を超えると、内部電極層が酸化する傾向にある。

【0090】また、焼成時の保持温度は、好ましくは1 100~1400℃、より好ましくは1200~135 0℃である。保持温度が前記範囲未満であると緻密化が 不十分となり、前記範囲を超えると、内部電極層の異常 焼結による電極の途切れや、内部電極層構成材料の拡散 による容量温度特性の悪化、誘電体磁器組成物の還元が 生じやすくなる。

【0091】これ以外の焼成条件としては、昇温速度を 好ましくは50~500℃/時間、より好ましくは20 0~300℃/時間、温度保持時間を好ましくは0.5 ~8時間、より好ましくは1~3時間、冷却速度を好ま しくは50~500℃/時間、より好ましくは200~ 300℃/時間とする。また、焼成雰囲気は還元性雰囲 気とすることが好ましく、雰囲気ガスとしてはたとえ ば、N2 とH2 との混合ガスを加湿して用いること が好ましい。

【0092】還元性雰囲気中で焼成した場合、コンデン サ素子本体にはアニールを施すことが好ましい。アニー ルは、誘電体層を再酸化するための処理であり、これに

40

性が向上する。

【0093】アニール雰囲気中の酸素分圧は、10-3 Pa以上、特に10-2~10Paとすることが好まし い。酸素分圧が前記範囲未満であると誘電体層の再酸化 が困難であり、前記範囲を超えると内部電極層が酸化す る傾向にある。

【0094】アニールの際の保持温度は、1100℃以 下、特に500~1100℃とすることが好ましい。保 持温度が前記範囲未満であると誘電体層の酸化が不十分 となるので、IRが低く、また、IR寿命が短くなりや 10 すい。一方、保持温度が前記範囲を超えると、内部電極 層が酸化して容量が低下するだけでなく、内部電極層が 誘電体素地と反応してしまい、容量温度特性の悪化、1 Rの低下、IR寿命の低下が生じやすくなる。なお、ア ニールは昇温過程および降温過程だけから構成してもよ い。すなわち、温度保持時間を零としてもよい。この場 合、保持温度は最高温度と同義である。

【0095】とれ以外のアニール条件としては、温度保 持時間を好ましくは0~20時間、より好ましくは2~ 10時間、冷却速度を好ましくは50~500℃/時 間、より好ましくは100~300℃/時間とする。ま た、アニールの雰囲気ガスとしては、たとえば、加湿し たN<sub>2</sub> ガス等を用いることが好ましい。

【0096】上記した脱パインダ処理、焼成およびアニ ールにおいて、N2 ガスや混合ガス等を加湿するに は、例えばウェッター等を使用すればよい。この場合、 水温は5~75℃程度が好ましい。

【0097】脱バインダ処理、焼成およびアニールは、 連続して行なっても、独立に行なってもよい。

【0098】上記のようにして得られたコンデンサ素子 本体に、例えばバレル研磨やサンドブラストなどにより 端面研磨を施し、外部電極用ペーストを印刷または転写 して焼成し、外部電極4を形成する。外部電極用ペース トの焼成条件は、例えば、加湿したN2 とH<sub>2</sub> との 混合ガス中で600~800℃にて10分間~1時間程 度とすることが好ましい。そして、必要に応じ、外部電 極4表面に、めっき等により被覆層を形成する。このよ うにして製造された本発明の積層セラミックコンデンサ は、ハンダ付等によりブリント基板上などに実装され、 各種電子機器等に使用される。

【0099】以上、本発明の実施形態について説明して きたが、本発明はとうした実施形態に何等限定されるも のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において 種々なる態様で実施し得ることは勿論である。

【0100】たとえば、上述した実施形態では、本発明 に係る電子部品として積層セラミックコンデンサを例示 したが、本発明に係る電子部品としては、積層セラミッ クコンデンサに限定されず、上記組成の誘電体磁器組成 物で構成してある誘電体層を有するものであれば何でも 良い。

[0101].

【実施例】以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づ き説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。 【0102】実施例1

それぞれ粒径0.1~1μmの主成分原料および副成分 原料を用意した。MgOおよびMnOの原料には炭酸塩 を用い、他の原料には酸化物を用いた。また、第2副成 分の原料には、主成分原料100モルに対して3モルの (Bao. Cao. 4 ) SiOs を用いた。3モ ルの (Bao. , Cao. 4 ) SiO, は、1. 8モルのBaCO。 、1.2モルのCaCO。 およ び3モルのSiО。 とをボールミルにより16時間湿 式混合し、乾燥後、1150℃で空気中で焼成し、さら に、ボールミルにより100時間湿式粉砕することによ り製造した。これらの原料を、焼成後の組成が表1に示 すものとなるように配合して、ボールミルにより16時 湿式混合し、乾燥して誘電体原料を得た。すなわち、本 実施例の試料(試料8,9,16,17)では、R1 (第4副成分)とR2(第5副成分)とが含まれている 20 が、比較例の試料(試料1~5,10,11,18)で は、R1 (第4副成分)か、R2 (第5副成分)のいず れかしか含まれていない。

【0103】なお、試料1ではScがさらに含まれてい る。また、試料18では5mが含まれている。本実施例 の試料では、R1(第4副成分)をYに固定し、R2 (第5副成分)の種類を変化させたものである。

【0104】得られた誘電体原料100重量部と、アク リル樹脂4.8重量部と、塩化メチレン40重量部と、 酢酸エチル20重量部と、ミネラルスピリット6重量部 と、アセトン4重量部とをボールミルで混合し、ペース ト化して誘電体層用ペーストを得た。

【0105】平均粒径0.2~0.8μmのNi粒子1 00重量部と、有機ピヒクル(エチルセルロース8重量 部をブチルカルビトール92重量部に溶解したもの)4 0重量部と、ブチルカルビトール10重量部とを3本口 ールにより混練し、ペースト化して内部電極層用ペース トを得た。

【0106】得られた誘電体層用ペーストを用いてPE Tフィルム上にグリーンシートを形成した。この上に内 部電極用ペーストを印刷した後、PETフィルムからシ ートを剥離した。次いで、これらのグリーンシートと保 護用グリーンシート(内部電極層用ペーストを印刷しな いもの)とを積層、圧着して、グリーンチップを得た。 【0107】次いで、グリーンチップを所定サイズに切 断し、脱パインダ処理、焼成およびアニールを下記条件 にて行って、積層セラミック焼成体を得た。脱バインダ 処理条件は、昇温速度:30℃/時間、保持温度:26 0℃、温度保持時間:8時間、雰囲気:空気中とした。 焼成条件は、昇温速度:200°C/時間、保持温度:1 50 280℃、温度保持時間:2時間、冷却速度:200℃ (14)

**/時間、雰囲気ガス:加湿したN。 +H。 混合ガス** (酸素分圧: 10 ° Pa) とした。アニール条件は、 保持温度:900℃、温度保持時間:9時間、冷却速 度:300℃/時間、雰囲気ガス:加湿したN2 (酸素分圧: 10<sup>-2</sup> Pa) とした。なお、焼成および アニールの際の雰囲気ガスの加湿には、水温を35℃と したウエッターを用いた。

【0108】次いで、得られた積層セラミック焼成体の 端面をサンドブラストにて研磨した後、外部電極として In-Gaを塗布し、図1に示す積層セラミックコンデ 10 うかを調べ、満足する場合を○、満足しない場合を×と ンサのサンブルを得た。

【0109】得られたコンデンササンブルのサイズは、 3. 2mm×1. 6mm×0. 6mmであり、内部電極 層に挟まれた誘電体層の数は4、1層あたりの誘電体層 の厚み (層間厚み) は約 $11.5 \mu$ mまたは約 $9.5 \mu$ mであり、内部電極層の厚さは1.5μmであった。各 サンプルについて下記特性の評価を行った。

## [0110]比誘電率(ε)、誘電損失(tanδ)、 絶縁抵抗(IR)、CR積

コンデンサのサンブルに対し、基準温度25℃におい て、デジタルLCRメータ(YHP社製4274A)に て、周波数1kHz,入力信号レベル(測定電圧)1V rmsの条件下で、静電容量を測定した。そして、得ら れた静電容量から、比誘電率(単位なし)を算出した。 その後、絶縁抵抗計(アドバンテスト社製R8340 A) を用いて、25°CにおいてDC100Vを、コンデ ンササンブルに60秒間印加した後の絶縁抵抗IRを測 定した。

【0111】CR積は、静電容量 (C, μF) と、絶縁 n S) は、基準温度25℃において、デジタルLCRメ ータ(YHP社製4274A)にて、周波数1kHz, 入力信号レベル (測定電圧) 1 V r m s の条件下で測定 した。

【0112】比誘電率をは、小型で高誘電率のコンデン・ サを作成するために重要な特性である。本実施例では、 いて測定した値の平均値とし、好ましくは1800以上 を良好とした。本実施例では、誘電損失 t a n δ の値 は、コンデンサの試料数n=10個を用いて測定した値 40 の平均値とし、好ましくは1.1%未満を良好、より好

ましくは1.0%未満を良好とした。結果を表1に示

## 【0113】静電容量の温度特性1

コンデンサのサンプルに対し、デジタルLCRメータ (YHP社製4274A) にて、周波数1kHz、入力 信号レベル (測定電圧) 1 V r m s の条件下で、静電容 量を測定し、基準温度を25℃としたとき、-55~1 25℃の温度範囲内で、温度に対する静電容量変化率 (△C/C)がEIA規格のX7R特性を満足するかど し、結果を表1に示す。

## 【0114】DCバイアス特性(誘電率の直流電圧印加 依存性)

コンデンサのサンブルに対し、一定温度(25℃)にお いて、徐々に直流電圧をかけていった際の誘電率の変化 (単位は%)を算出した(測定条件は4V/µm)。本 実施例では、DCバイアス特性は、10個のコンデンサ サンプルを用いて測定・算出した値の平均値とし、好ま しくは±(プラスマイナス)30%以内を良好とした。 20 結果を表1に示す。本実施例の代表的な試料9について は、髙い電圧をかけても誘電率が減少しにくく、安定し たDCバイアス特性を有することが確認された。

【0115】高温負荷寿命(絶縁抵抗の加速寿命) コンデンサのサンプルに対し、200℃で10V/µ m、17.4V/μm、21V/μmの直流電圧の印加 状態に保持することにより、高温負荷寿命を測定した。 この高温負荷寿命は、誘電体層を薄層化する際に特に重 要となるものである。本実施例では印加開始から抵抗が 一桁落ちるまでの時間を寿命と定義し、これを10個の 抵抗(IR,MQ)との積で表した。 誘電損失(ta 30 コンデンササンブルに対して行い、その平均寿命時間を 算出した。結果を表1に示す。

#### 【0116】破壊電圧

コンデンサのサンブルに対し、直流電圧を昇温速度10 OV/sec. で印加し、100mAの漏洩電流を検知 するか、または素子の破壊時の電圧(破壊電圧、単位は V/µm)を測定した。本実施例では、破壊電圧は、1 0個のコンデンササンプルを用いて測定した値の平均値 とし、好ましくは80V/μm以上を良好とした。結果 を表1に示す。

[0117]

【表1】

L		希土類元素								加强海命			温度
蓝	 R	R2	その他	开数邮条	tand	Œ	<b>股</b>	DCA'(TX	10V/ µ m	17.4V/µm	DC バイアマス 10V/μm 17.4V/μm 21.0V/μm 破寝電圧 特性	破壞寬圧	執
非	程舞:(モル)	複類:(モル)	稚舞:(モル)	G)	(X)	(8)	(QF)	(%)	3	(H)	(4)	(V/um) X7R	X7R
-	Y:2.0	Dy: 2.0	1	2080	1,01	1,2E+11	1900	-24.3	570	150	•	8	0
φ.	Y:2.0	Tb:20	'	1990	0.79	11+38'1	2520	-22.5		240	•	102	0
=	Y:2.0	04:20	1	2020	0.91	1,55+11	2390	-26.8	-	100	1	111	0
=	Y:2.0	Eu: 2.0	-	0802	16.0	4.9E+10	940	-27.0	-	210	٠	88	0
₩ ₩	Y:2.0	,	Sm: 2.0	1880	0.84	1.7E+11	2690	-28.1	-	26	,	110	×
*	Y:2.0	1	\$0:20	1930	<b>3</b> .	6.4E+10	1060	-20.8	2	-	-	123	0
% %	Y:20,Lu:20	-	-	1990	1.08	5.6E+10	906	-19.3	\$	•	•	113	0
<b>%</b>	Y:20,Yb:20		4	1920	1.17	6.9E+10	910	-22.8	02	1		117	0
<b>*</b>	Y:20,Tm:2.0	,	-	2110	1,16	6.6E+11	1040	-24.8	. 88	,	-	116	0
% %	Y:20,Er:2.0	-	-	2210	1.22	7.1E+10	1230	-28.9	110	-	-	114	0
* =	1	Tb:20	-	2810	1.76	1.9E+11	3980	-42.3	•	9	•	91	×
がた。													
Ball	BaTIO <sub>3</sub> =100 モル		•										
MgC	MgCO3=21E/												
Ž	MnCO3=0.4 = 1												
Bao	8年18年1												
Ça O	CaO=1.2 モル							-					
810°=	810 <sub>2</sub> =3 E.R.												
咒觉骗	武章番号の「※」― 比較例	靐											
2000年	発出本面の1両名かりの再挙(衛門再歩) =11.5㎡円	7世三世)た近(	4) =11.5µm	_									
が出	東田本語の経済数 14	_											

【0118】表1 (表2~6も含む) 中、絶縁抵抗 (IR) の数値において、「mE+n」は「m×10<sup>+</sup>。」を意味する。

【0119】表1に示すように、R1(第4副成分)とR2(第5副成分)とが含まれている本実施例の試料を用いたサンブルは、X7R特性を満足し、しかも、比誘電率および絶縁抵抗が十分に高く、誘電損失は問題なく、CR積が良好で、DCバイアス特性、高温負荷寿命、破壊電圧も良好であることが判明した。本実施例のサンブルは、X7R特性のほか、EIA規格のB特性も満足することが確認された。 これに対し、ScやR1(第4副成分)のみが含まれている比較例の試料(試料1~5)を用いたサンブルでは、X7R特性は満足するが、高温負荷寿命または誘電損失が悪化することが確認できた。また、R2(第5副成分)のみが含まれている

比較例の試料(試料11)を用いたサンブルでは、X7 R特性すら満足せず、しかも誘電損失やDCバイアス、 破壊電圧などの特性も悪化することが確認できた。 【0120】実施例2

40 下記表2に示す組成を有するサンブル(ただし、1層あたりの誘電体層の厚み(層間厚み)= 9.5 μm)を、実施例1と同様にして作製した。本実施例の試料(試料21~23,23-1)では、R1(第4副成分)とR2(第5副成分)とが含まれているが、比較例の試料(試料24,19,20)では、R1(第4副成分)か、R2(第5副成分)のいずれかしか含まれていない。なお、試料24ではScがさらに含まれている。本実施例の試料では、R2(第5副成分)をTbに固定し、R1(第4副成分)の種類を変化させたものである。これらのサンブルについて、実施例1と同様な測定

を行った。結果を表2に示す。 【0 1 2 1 】 【表2 】

29

		希土陶元素								學院所具			世間
至	æ	R2	七の他	北龍龍岩	<b>Sun</b>	Œ	SR 被	DC N'(77	10V/ # m	17.4V/ µm	10V/ # m 17.4V/ # m 21.0V/ # m 段級職用 特性	以被其政田	뿧
中	福賀:(モル)	福類:(モル)	種類:(モル)	•	8	æ	(QF)	(%)	(F)	€	ક	(N/ # m)	K K
14	Y:2.0	Tb:20	_	2000	960	9.3E+10	2000	-23.2		,	9	112	0
22	Ho: 2.0	Tb:20	•	1970	98'0	1,15+11	1990	-22.8	-	,	125	8	0
ន	Er:2.0	Tb: 2.0	_	0302	1.02	8.9E+10	1310	-23.2		1.	æ	8	0
-52	Tm:2.0	Tb:2,0		0007	1.02	6.9E+10	1300	-24.0	-	,	25	8	0
<b>7</b> 2 🖔		Tb:20	Sc:20	0961	1.20	8.8E+10	1280	-27.0	-	ŧ	9	8	0
₩18	Y:4.0	6	***	0524	1.38	8.8E+10	1250	-31.0	,	•	9	187	0
₩20	•	Dy:2.0,Tb: 2.0	-	0857	1.38	1,7E+11	3970	-36.2	- 1	1	18	7,	×
ただい	,												
	Ba∏O,=100 ₽.//												
ۆ Σ	4gCO3=2 & A									٠			

2=3七/k |春号の「淡」=比較的 |休憩の1層あたりの厚み(原間厚子) = |休憩の1番巻たりの厚み(原間厚子) =

【0122】表2に示すように、R1(第4副成分)とR2(第5副成分)とが含まれている本実施例の試料を用いたサンブルは、X7R特性を満足し、しかも、比誘電率および絶縁抵抗が十分に高く、誘電損失は問題なく、CR積が良好で、DCバイアス特性、高温負荷寿命、破壊電圧も良好であることが判明した。本実施例のサンブルは、X7R特性のほか、EIA規格のB特性も満足していることが確認された。これに対し、R1(第4副成分)のみが含まれている比較例の試料(試料19)を用いたサンブルでは、X7R特性は満足するが、高温負荷寿命または誘電損失が悪化することが確認できた。Scが含まれている比較例の試料(試料24)を用

いたサンブルでは、誘電損失や高温負荷寿命が悪化する ことが確認できた。R2(第5副成分)のみが含まれて いる比較例の試料(試料20)を用いたサンブルでは、 誘電損失やDCバイアス、破壊電圧、容量温度特性など が悪化するととが確認できた。

## 【0123】誘電体磁器組成物の微細構造1

本実施例の試料9 (Y:2モル、Tb:2モル)と、比 較例の試料19 (Y:4モル), 試料24 (Tb:2モ ル、Sc: 2モル), 試料18 (Y: 2モル、Sm: 2 10 モル)とを用いた各誘電体磁器組成物の微細構造をEP MA分析し、Mgの偏析状態を表すそれぞれの写真を、 図2(A)、図3(A)、図4(A) および図5(A) に示し、希土類元素の偏析状態を表すそれぞれの写真 を、図2(B)、図3(B)、図4(B)および図5 (B) に示した。図3 (A) および同図 (B) に示すよ うに、希土類元素としてYのみを添加した比較例の試料 19では、希土類元素とアルカリ土類元素 (Mg) の偏 析がともに多く見られた。図4(A)および同図(B) に示すように、希土類元素としてTbとScを添加した 20 比較例の試料24では、希土類元素の偏析は少ないが、 アルカリ土類元素の偏析が多く見られた。図5(A)お よび同図(B)に示すように、希土類元素としてYとS mを添加した比較例の試料18では、アルカリ土類元素 の偏析は少ないが、希土類元素の偏析が多く見られた。 これに対し、図2(A)および同図(B)に示すよう に、希土類元素としてYとTbを添加した実施例の試料 9においては、希土類元素とアルカリ土類元素の偏析が ともに抑制されていることが確認できた。

## 【0124】誘電体磁器組成物の微細構造2

30 本実施例の試料21と同一の組成であるが、BaTiO の粒径を1μmとした試料21-1を用いた誘電体磁器組成物の微細構造をTEM (TransmissionElectron Microscope) により観察した写真を図6に示す。そして、この図6の誘電体磁器組成物に含まれる誘電体粒子の微細構造を模式的に表した模式図を図7(A)に示し、この図7(A)の誘電体粒子の各領域における希土類元素R1およびR2の分布濃度(存在量)を分析し、これの模式図を図7(B)に示す。図6、図7(A)および図7(B)により、およそ、前記誘電体磁器組成物の微細構造は、誘電体粒子22と、該誘電体粒子22の周りに存在する粒界偏析部分24とで構成され、しかも誘電体粒子22は、強誘電体部分222と、該強誘電体部分222の周りに存在する拡散部分224とを有することが確認された。

【0125】図7(B)に示すように、強誘電体部分22には、添加されたR1およびR2の希土類元素が実質的に殆ど固溶されていないことが確認された。また、拡散部分224および粒界偏折部分24には、R1およびR2の希土類元素がともに固溶されていることが確認された。

【0126】さらに、粒界偏析部分24には、R1の方がR2より多く固溶していることが確認された。すなわち粒界偏析部分24でのR1およびR2のそれぞれの存在量をMBR1およびMBR2としたときに、(MBR1/MBR2)>1の関係を満足することが確認された。さらにまた、拡散部分224でのR1およびR2の存在量の比(MAR1/MAR2)の値が、粒界偏析部分24でのR1およびR2の存在量の比(MBR1/MBR2)の値よりも小さいことが確認された。すなわち(MAR1/MAR2)<(MBR1/MBR2)の関10係を満足することが確認された。

31

#### 【0127】静電容量の温度特性2

本発明の実施例としてY+Tbを含有するサンブル(試料21)、Ho+Tbを含有するサンブル(試料22) およびEr+Tbを含有するサンブル(試料23)を選び、比較例としてDy+Tbを含有するサンブル(試料 20)を選び、これらのサンブルの-55℃~125℃ における容量温度特性を図8に示した。図8には、X7\* \* R特性を満足する矩形範囲を併記した。同図からも明らかなように、本実施例の試料21~23につき、良好な容量温度特性を示すことが理解できる。なお、比較例の試料20では、基準温度25℃を境に上に凸の曲線を描いているが、このような曲線を描く場合には、上述した誘電体粒子22内の強誘電体部分222にDyとTbとが相当量、固溶しているものと考えられる。

#### 【0128】実施例3

下記表3に示す組成を有するサンブルを、実施例2と同様にして作製した。これらのサンブルは、第4副成分のR1の種類および添加量、ならびに第5副成分のR2の種類および添加量、が実施例2の試料21と共通するが、V2 Osの添加量を変化させた点で異なるものである。これらのサンブルについて、実施例2と同様な測定を行った。結果を表3に示す。

[0129]

【表3】

1 1						1		加速寿命			温度
試料	٧ <sub>z</sub> o,	比語電率	tan ō	' JR	CR装	DC 1/73	10V/ # m	17.4V/µm	21.0V/µm	被慈麗狂	特性
善号	(モル)	ε	(%)	. (Q)	(QF)	(%)	(h)	(h)	(h)	(V/ µ m)	X7R
25	0.02	1990	0.91	9.2E+10	1690	-20.1	-	-	70	97	0
28	0.04	1860	0.65	9.7E+10	1660	-20,5	-	-	75	107	0
27	0.06	1850	0.81	7.7E+10	1290	-19.9	-	-	120	110	0
28	0.08	1870	0.78	5.8E+10	1010	-19.0	-	-	130	90	0

40

ただし、

BaTIO<sub>2</sub>=100モル MgCO<sub>3</sub>=2モル MnCO<sub>3</sub>=0.4モル

BaO=1.8 モル

CaO=1.2 モル SIO<sub>2</sub>=3 モル

Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 1.0 th、即ち、Y(R1) = 2.0 th
Th O = 1.0 th 即t Th(P2) = 2.0 th

Tb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> =1.0 t λ、即ち、Tb(R2)=2.0 t λ 誘電体層の1層あたりの軍み(層間軍み) =8.5 μ m

誘電体層の積層数 =4

【0130】表3に示すように、V。 O。 の添加量を所定量まで増やしていくことで、高温負荷寿命が改善される傾向にあることが確認できた。

#### [0131] 実施例4

下記表4に示す組成を有するサンブルを、実施例1と同様にして作製した。これらのサンブルは、第4副成分のR1の種類および第5副成分のR2の種類が実施例1の試料9と共通するが、R1およびR2の添加量を変化させた点で異なるものである。これらのサンブルについて、実施例1と同様な測定を行った。結果を表4に示す。なお、表2における試料21も併せて記載した。

[0132]

[表4]

						33	-
他	#	X R	0	0	o		
	班塔里庄	(V/ um) X7R	35	112	5		
	1.0V/ µm	3	=	28	8		
加沃寿命	DC A 473 10V/ μm 17.4V/ μm 21.0V/ μm 磁磁管圧 特性	3	,				
	10V/ #m	€	-	1		·	10
	DC n 473	3	-23.0	-23.2	-242		•
	85	(PF)	1730	2002	5260		
	œ	8	1.1E+11	9.3E+10	12E+11		
	Ç.	3	56:	0.98	0.90		20
	天服館	_	2090	2000	2002		
	十の者	福質:(モル)		,	,	. 18.5μ m	
看上獨元素	æ	程類:(モル)	Tb: 1.0	Tb:20	Tb:22	で計画館)では	
	2	種類:(モル)	Y:3.0	Y:20	Y:1.8	ただし、 BaTO <sub>c</sub> =100モル MwgCo <sub>s</sub> =2 モル MnCo <sub>s</sub> =0.4 モル CaO=1.3 モル SiO <sub>s</sub> =1.2 モル SiO <sub>s</sub> =1.2 モル 誘電体階の対函数 ニ4	30
	五	中	ន	21	32	ただし、 Ballo <sub>a</sub> =100 MgCo <sub>2</sub> =12 MgCo <sub>2</sub> =14 Ballo <sub>a</sub> =18 世川 SiO <sub>a</sub> =18 世川 SiO <sub>a</sub> =18 世川	

	布工程元素								加速勇命			世間
	22	その他	北部電車	tan 8	Œ.	新い	DC N'477	10V/ µm	17.4V/µm	DC パイ7ス   10V/ μm   17.4V/ μm   21.0V/ μm   敬護電圧 特性	被壞管圧	報
	模類:(モル)	穫類:(モル)	8	(%)	(8)	(QF)	(%)	(¥)	(H)	( <del>\</del> )	ACX (m n/v)	X7R
Y:1.0,Er:1.0	Tb: 2,0	-	2030	0.98	7.0E+10	1330	-23.3	-	-	99	æ	0
Y:1.0,Er:1.0	Gd:20	-	1900	0.88	1.0E+11	1950	-29.7	-	-	8	98	0
ただし、 MaCO <sub>2</sub> = 100 モル MaCO <sub>2</sub> = 24 モル MnCO <sub>3</sub> = 34 モル MnCO <sub>3</sub> = 34 モル CaO = 12 モル SIO <sub>3</sub> = 3 モル 誘電体層の1層 あたりの)	ただし、 MgCo <sub>2</sub> =100モル MgCo <sub>2</sub> =1をル MGCo <sub>3</sub> =1をル BoO=12をル SIO <sub>2</sub> =3モル SIO <sub>2</sub> =3モル 誘電体層の1層あたりの厚み(層階厚み) =9.5 μ m 誘電体層の発展数 =4	. =9.5 μ m							·	·		

【0133】表4に示すように、Y(R1)が多いと (試料30)、X7R特性は満足するが、高温負荷寿命 が悪化する傾向が見られる。一方、Tb(R2)が多く なるにつれて(試料21,32)、高温負荷寿命が改善 されていく傾向が見られる。しかしTbが多くなりすぎ 40 ると、容量温度特性や高温負荷寿命が悪くなる傾向があ る。

#### 【0134】実施例5

下記表5に示す組成を有するサンブルを、実施例1と同様にして作製した。これらのサンブルは、第4副成分のR1を複数用いた場合(試料33~34)を示している。これらのサンブルについて、実施例1と同様な測定を行った。結果を表5に示す。

[0135]

【表5】

【0136】表5に示すように、2種の希土類元素を添加した場合のみならず、3種以上の希土類元素添加した場合においても、(9配位時の有効イオン半径に関して)本発明で規定した範囲を満たすように希土類元素の種類を選択すれば、本発明の効果が得られることが分かる。

#### 【0137】実施例6

下記表6に示す組成を有するサンブルを、実施例1と同様にして作製した。これらのサンブルは、第6副成分のMn量を変化させた場合(試料35~37)を示している。これらのサンブルについて、実施例1と同様な測定を行った。結果を表6に示す。

[0138]

【表6】

50

36

資料番号	MnO (モル)	比勝電率 E	tan 6 (96)	IR (Ω)	CR (ΩF)	加速寿命 21.0V/μm (h)		
35	0.2	1960	0.88	1.3E+11	2120	70	104	0
36	0.25	1850	0.94	1.0E+11	1600	60	95	0
37	0.4	1840	0.94	9.4E+10	1530	23	108	0

Tb2O3

BaTIO3 100mol MgCO3 1.8mol CaO 1.2mol SiO2 3mol DO1mal V205 Y203 1.0mgl

1.0mol 誘電体層1層あたりの厚み 誘電体周積層数

【0139】表6に示すように、Mn量を0.2モル、 すなわち0.25モル未満にすることで、CR積を向上 できることが分かる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は本発明の一実施形態に係る積層セラミ ックコンデンサの断面図である。

【図2】 図2(A)は本実施例の試料9を用いた誘電 体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたM gの偏析状態を示す写真、図2(B)は同試料を用いた 誘電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表され た希土類元素の偏析状態を示す写真である。

【図3】 図3(A)は比較例の試料19を用いた誘電 体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたM gの偏析状態を示す写真、図3(B)は同試料を用いた 誘電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表され た希土類元素の偏析状態を示す写真である。

【図4】 図4(A)は比較例の試料24を用いた誘電 体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたM 30 gの偏析状態を示す写真、図4(B)は同試料を用いた 誘電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表され た希土類元素の偏析状態を示す写真である。

【図5】 図5(A)は比較例の試料18を用いた誘電 体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表されたM gの偏折状態を示す写真、図5(B)は同試料を用いた 誘電体磁器組成物の微細構造をEPMA分析して表され た希土類元素の偏析状態を示す写真である。

【図6】 図6は本実施例の試料21と同一の組成であ るが、BaTiO。の粒径を1μmとした試料21-1 を用いた誘電体磁器組成物の微細構造をTEMにより観 察した写真である。

【図7】 図7(A)は図6の誘電体磁器組成物に含ま れる誘電体粒子の微細構造を模式的に表した模式図、図 7 (B) は同図 (A) の誘電体粒子の各領域における希 土類元素R1およびR2の分布濃度(存在量)を分析 し、これを模式的に表した図である。

【図8】 図8は本発明の実施例と比較例のそれぞれの 試料を用いたコンデンサの容量温度特性を示すグラフで ある。

#### 【符号の説明】

1… 積層セラミックコンデンサ

10… コンデンサ素子本体

2… 誘電体層

22… 誘電体粒子

222… 強誘電体部分

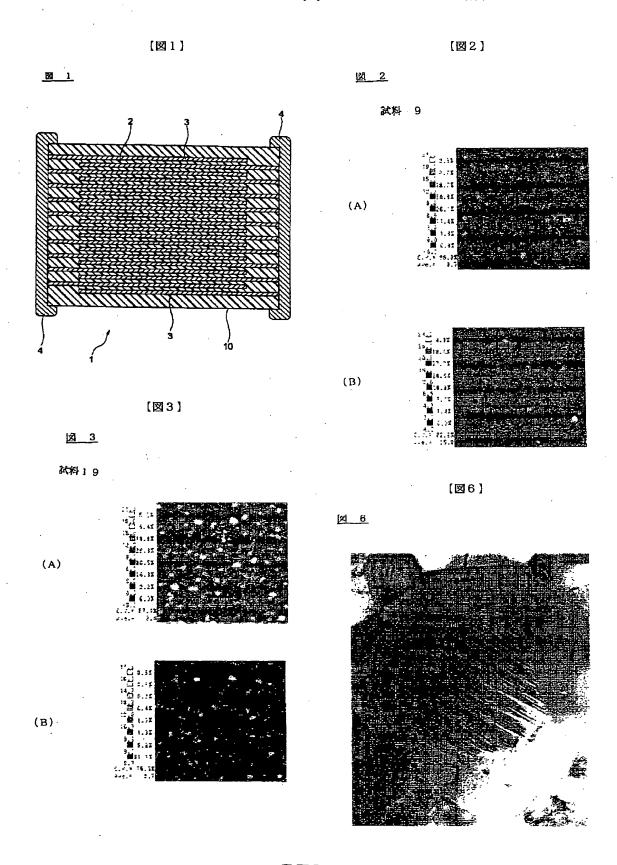
224… 拡散部分

24… 粒界偏析部分

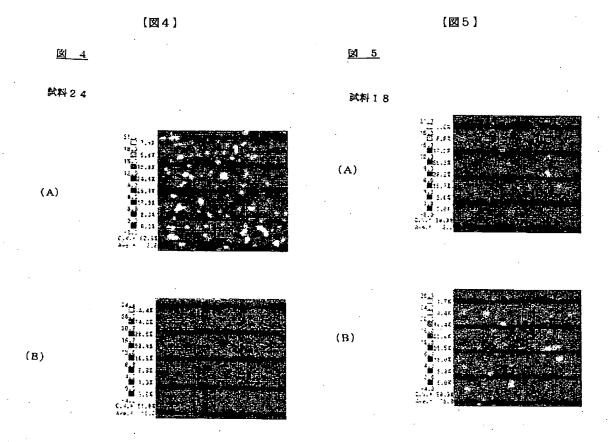
25… 粒界

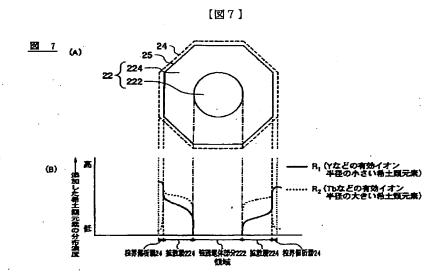
3 … 内部電極層

4… 外部電極



BEST AVAILABLE COPY

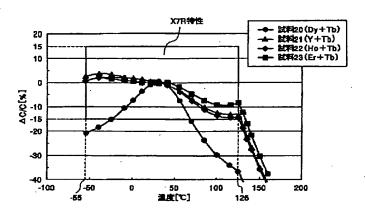




BEST AVAILABLE COPY

[図8]

**X** 8



フロントページの続き

(72)発明者 増宮 薫里 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 F ターム(参考) 4G031 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA11 AA16 AA17 AA18 AA19 AA30 BA09 5E001 AB03 AE01 AE02 AE03 AH01 AH06 AH09 AJ01 AJ02